

การศึกษาเพื่อยองโลหะผลลัม $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$

ด้วยวิธีการเสียบวabenรังสีเอ็กซ์



นาย ปัญญา ศิลป์สกุลสุข

วิทยานิพนธ์นี้เป็นล้วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาวิทยาค่าลัตรมหาบัณฑิต

ภาควิชา พลิกกล

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2527

ISBN 974 - 563 - 205 - 8

013118

๑๖๐๐๕๑๙

Phase Studies of $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ Alloy

by X-Ray Diffraction

Mr. Buncha Silskulsuk

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science

Department of Physics

Graduate School

Chulalongkorn University

1984

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การศึกษาไฟลั่ยองโลหะผสม $Pb_{1-x-y}Sn_xCe_yTe$ ด้วยวิธีการเสียบแบบรังสีเอ็กซ์

โดย

นาย บัญชา ศิลป์สกุลคุณ

ภาควิชา

ฟิสิกส์

อาคารบังคับประจำ

รองค่าล่ตราการย์ ดร. พัฒนา ภะนันท์



บังคับวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต

.....*บัญชา*..... คณบดีบังคับวิทยาลัย
(รองค่าล่ตราการย์ ดร. สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการลือบวิทยานิพนธ์

.....*บุญมาก*..... ประธานกรรมการ
(รองค่าล่ตราการย์ สุพิริย พราหมกิจ)

.....*ศรีนา*..... กรรมการ
(รองค่าล่ตราการย์ ดร. ศรีนาวน ถนนกุล)

.....*วิจัย*..... กรรมการ
(ผู้ช่วยค่าล่ตราการย์ ดร. ศศิ วงศ์ไชยบุรฉัตร)

.....*พัฒนา*..... กรรมการ
(รองค่าล่ตราการย์ ดร. พัฒนา ภะนันท์)

หัวขอวิทยานิพนธ์

การศึกษาเพลี่ยงโลหะผลม $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ด้วยวิธีการเสี้ยวเบน
รังสีเอ็กซ์

ชื่อผู้สืบต

นาย บัญชา ศิลป์กลุ่มสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา ภะนันท์

ภาควิชา

ฟิสิกส์

ปีการศึกษา

2526



บทคัดย่อ

โลหะส่องคัมลัม $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ที่มีอัตราส่วน $1-x-y : x = 3:1, 1:1, 1:3$ และ $1-x-y = 0$ ได้จากการเตรียมโดย หลอมที่ 1200°C และแอนนิลที่อุณหภูมิ 480°C ถึง 600°C จากการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเสี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์โดยผสก. พง. ที่อุณหภูมิห้องพบว่า โลหะผลมมีลักษณะดุล และมีเฟลเดียไಡทุกส่วนผลมโดยจะเป็นเฟล คิวบิก หรือรูปโนบีติรัล

การศึกษาเพลี่ยงโลหะ สำมองคัมลัม ที่ส่วนผลม $x=0$ ($Pb_{1-y}Ge_yTe$) เตรียมโดยการหลอมที่อุณหภูมิ 1200°C และแอนนิลที่อุณหภูมิ 580°C เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วให้เย็นลงภายใต้ความดันที่ 0.01 mmHg จนเป็นเฟลคิวบิกเพียงเฟลเดีย และในกรณีของส่วนผลมที่มีปริมาณ $GeTe$ 0% โนล ($PbTe$) จะเป็นเฟลคิวบิกที่เกิดการเปลี่ยนเฟลเมเนจม้วนมาจะเป็นเฟลคิวบิก และรูปโนบีติรัล ตามลำดับ สำหรับส่วนผลมที่มีปริมาณ $GeTe$ 40 60 และ 80% โนล พบว่ามี 2 เฟลร่วมกัน คือเฟล คิวบิกและเฟล-รูปโนบีติรัล

ผลจากการคำนวณแลกกิลพารามิเตอร์ที่อุณหภูมิห้อง (28°C) ของโลหะส่องคัมลัม

$Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ที่มีลักษณะดุล และมีเฟลเดียด้วยวิธีการใช้ชีลิค่อน ($a = 5.43088 \text{ \AA}$) เป็นสสารมาตรฐาน จากผลภาพถ่ายการเสี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ $CuK\alpha_1$ ($\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$) ตัวยกล้องกันเมียร์ เอกก์แบบ XDC 700 พบว่า แลกกิลพารามิเตอร์ด้าน a จะแปรผันตรงกับ x และ y สำมารถอธิบายได้โดยลักษณะ

$$a = A_1 + B_1 x + C_1 y$$

และแลกกิลพารามิเตอร์ มุม α สำมารถอธิบายได้ด้วยลักษณะ

$$\alpha = A_2 + B_2 y + C_2 y^2$$

จากความสัมพันธ์ของแลกทิลพารามิเตอร์ a และ α ข้างต้น ถ้าให้ y_t คือปริมาณเศษส่วนของ GeTe ในโลหะส่องค์ผลม $\text{Pb}_{1-x-y} \text{Sn}_x \text{Ge}_y \text{Te}$ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง สำหรับโลหะผลม ซึ่งมีล่วงผลม $1-x-y : x = 3:1, 1:1, 1:3$ และ $1-x-y = 0$ มีค่าเป็น $0.216, 0.255, 0.275$ และ 0.276 ตามลำดับ จากนี้ได้ว่า ปริมาณเศษส่วน GeTe มีค่าน้อยกว่า y_t โลหะผลมจะเป็นเหล็กวิปค ขณะที่มากกว่าหรือเท่ากับ y_t จะเป็นเหลรอมโบธิรัล

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโลหะส่องค์ผลม ซึ่งมีล่วงผลม $1-x-y : x = 1:3$ จากการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ที่อุณหภูมิสูง ในช่วง $28-515^\circ\text{C}$ ด้วยกล้องถ่ายภาพการเลี้ยวเบน-รังสีเอ็กซ์ที่อุณหภูมิสูง เดอบายเข่อเรอร์ UNICAM S.70 ขนาดเล็บผ่าศูนย์กลาง 19 เซ็นติเมตร โดยใช้รังสี $\text{CuK}\alpha$ หากแบบของภาพถ่ายการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ แล้วคงให้เห็นว่า โลหะผลม ซึ่งเป็นเหลรอมโบธิรัลที่อุณหภูมิห้องจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบศักดิ์สิทธิ์เมื่ออุณหภูมิสูงยืน จดอยอุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลงจะแปรผันตรงกับปริมาณเศษส่วนของ GeTe ในโลหะผลม ตาม ความสัมพันธ์

$$T_t = 150 + 580 y \quad \text{K}$$

ซึ่งได้จากการทดลองของข้อมูลโดยการทำมัลติเพลสิเนียร์รีเกรssl ชั้น อุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลง จากการแปรผันนี้สันนิษฐานว่า โลหะผลมซึ่งเป็นเหล็กวิปคที่อุณหภูมิห้องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบบอร์บอนิที่อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลง สำหรับ $\text{Pb}_{0.25} \text{Sn}_{0.75} \text{Te}$ และ $\text{Pb}_{0.2} \text{Sn}_{0.6} \text{Ge}_{0.2} \text{Te}$ คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิ 150 K และ 266 K ตามลำดับ

แลกทิลพารามิเตอร์ของโลหะส่องค์ผลม $\text{Pb}_{1-x-y} \text{Sn}_x \text{Ge}_y \text{Te}$ ที่อุณหภูมิสูงค่านาน จากการใช้ชีสิกอนเป็นสารมาตรฐาน โดยที่แลกทิลพารามิเตอร์ของชีสิกอนที่ใช้เป็นมาตรฐาน ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 28 ถึง 620°C ได้จากการอภิกลับเส้นโค้งด้วยเนลสัน-ไรเลบ หรือ เทเลอร์-ชันแคลร์ฟิงก์ (Nelson-Riley or Taylor-Sinclair function)

$\frac{1}{2} \left(\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{\theta} \right)$ โดยโลหะส่องคัมลังชันคนนี้ซึ่งเป็นเฟล์คิวปิกที่อุณหภูมิห้องจะยับตัว-
อย่างล้มเหลว ส่วนที่เป็นเฟล์รอมโบธีด้วยความบุกการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิเย้ายากลับอุณหภูมิ

ในการเปลี่ยนเฟล์

Thesis Title Phase Studies of $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_y$ Alloy by X-Ray
 Diffraction
 Name Mr. Buncha Silskulsuk
 Thesis Adviser Associate Professor Phathana Phavanantha, Ph.D.
 Department Physics
 Academic Year 1983



ABSTRACT

Quarternary alloys $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_y$ Te with the compositions of $1-x-y : x = 3:1, 1:1, 1:3$, and $1-x-y = 0$ were prepared by melting at 1200°C and annealed within the range of $480-600^{\circ}\text{C}$. Polycrystalline X-ray diffraction study of these alloys at room temperature shows that the alloy are in equilibrium with a single phase at the stated compositions.

Ternary alloys with $x = 0$ ($Pb_{1-y}Ge_y$ Te) were also prepared by melting at 1200°C and annealed at 580°C for two weeks and subsequently cooled in a furnace. Similar X-ray diffraction studies of the composition at 0 % mole in GeTe the alloy PbTe exhibits only cubic single phase; there is some indication that near the transition region of 20 and 30% mole in GeTe the alloys might be in cubic and rhombohedral phase respectively; whereas those with the compositions of 40, 60, and 80 % mole in GeTe exhibit simultaneously two phases in cubic and rhombohedral systems.

Lattice parameters at room temperature 28°C of the quarternary alloys in equilibrium and with a single phase were obtained using a Guinier-Hägg XDC 700 focussing powder camera, $\text{CuK}\alpha_1$ radiation ($\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$), and silicon ($a = 5.43088 \text{ \AA}$) as an internal standard. The length of the unit cell axes, a , and the interaxial angle, α , were

found to follow simple relations :

$$a = A_1 + B_1 x + C_1 y$$

and $a = A_2 + B_2 y + C_2 y^2$.

The phase-transition fractional amounts, y_t , of GeTe in

$Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ for the compositions of $1-x-y : x = 3:1, 1:1, 1:3$, and $1-x-y = 0$ were found to be 0.216, 0.255, 0.275 and 0.276 respectively. With the fractional amount of GeTe below y_t , the alloys are in cubic phase; above and at y_t , the alloys are rhombohedral.

Phase-transition study by X-ray diffraction at higher temperature in the range of $28-515^\circ C$ was carried out for the quaternary alloys at the compositions of $1-x-y : x = 1:3$ using a 19 cm. diameter UNICAM S70 high-temperature Debye-Scherrer camera, and $CuK\alpha$ radiation, X-ray diffraction patterns indicate that the alloys in rhombohedral phase at room temperature undergo phase transition at high temperature to cubic system. The phase- transition temperatures were found to be dependent upon the fraction of GeTe present in the alloys, and referred to possible phase transition at lower temperature to rhombohedral system for alloys being cubic at room temperature. The transition temperature was found to follow a linear relation

$$T_t = 150 + 580 y \quad K$$

For $Pb_{0.25}Sn_{0.75}Te$ and $Pb_{0.2}Sn_{0.6}Ge_{0.2}Te$ phase transition is expected to be at 150 K and 266 K respectively.

Lattice parameters for the corresponding alloys at high temperature were obtained with an internal standard using silicon, of which the lattice parameter in the temperature range of 28-620°C were extrapolated by a Nelson-Riley or Taylor-Sinclair function, $\frac{1}{2} (\cos^2\theta / \sin \theta + \cos^2\theta / \theta)$.

The lattice parameter; a , of the cubic phase alloys increases continuously with temperature, but for the rhombohedral phase alloys the increase in a rises at first with temperature although at near transition temperature there is no appreciably increase.



กิติกรรมประจำค่ำ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือจากอาจารย์และ

เพื่อน ๆ ดังนี้ ศิริ

รองค่าล่ตราการย์ ดร. พัฒนา ภะนันท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ความรู้ทางด้านการศึกษาผลลัพธ์โดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์และแนะนำแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ มาโดยตลอด

รองค่าล่ตราการย์ สุพนิล พรหมทักษิ ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านการศึกษาผลลัพธ์โดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์

รองค่าล่ตราการย์ ดร. ศรีนวล ณอมกุล เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านการศึกษาผลลัพธ์โดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์

ค่าล่ตราการย์ วุลเลบ์ เป็นผู้แนะนำแนวทางในการศึกษาโลหะผสม

$Pb_{1-x-y} Sn_x Ge_y Te$

ค่าล่ตราการย์ ดร. วิรุฬห์ ล่ายคณิต และผู้ช่วยค่าล่ตราการย์ ล้มพงศ์ ฉัตรภรณ์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมห้องปฏิการสสารกึ่งตัวนำได้ให้ความลับเฉพาะในการใช้วัสดุ และสารที่ใช้ในการเตรียมโลหะผสม

รองค่าล่ตราการย์ ดร. ภิญโญ ปันยารชุน ได้ให้ความลับเฉพาะทางด้านการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาโลหะผสม จากห้องปฏิการ ซึ่งอยู่ภายใต้ ความควบคุมดูแลของ กงาน

ผู้ช่วยค่าล่ตราการย์ ดร. วัลนต์ พงค์พิษณุ หัวหน้าภาคริษา ราชวิทยา ได้ ชี้กรุณาให้ความลับเฉพาะในการใช้ เครื่องติดไฟฟ้าโน๊ตบุ๊ค เมมโมรี่ เทอร์

รองค่าล่ตราการย์ ล้มข่าย ทيانยง ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ได้ให้ความลับเฉพาะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยตีเล่มoma นางล่าว บุญนาค หงษ์พันล แสงเพื่อน ๆ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการคำนวณ การแปลผลจากข้อมูล และการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์

สีงข้อขออนุญาตออกอาจารย์ และเพื่อน ๆ มา ณ ที่นี้ด้วย

นอกจากผู้เขียนได้รับอนุญาตโครงการผลิต และพัฒนาอาจารย์ในปี พ.ศ. 2522

และ 2523 สีงขออนุญาต มา ณ ที่นี้ด้วย



บทคัดบอ	๕
กิติกรรมประกาศ	๖
รายการตราสารประกอบ	๗
รายการรูปประกอบ	๘
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 โครงสร้างและเพล	1
1.2 ความหนาแน่นของอนุภาคน้ำโลหะผลลัม $Pb_{1-x}Ge_xTe$	3
1.3 แบบพัฒนาของโลหะผลลัม $Pb_{1-x}Ge_xTe$	4
1.4 โลหะผลลัม $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ชีงเตรียมยั่นเพื่อศึกษาเพล	5
2 ทฤษฎีการเสียบวนรังสีเอ็กซ์โดยผลิกผง	6
2.1 การเกิดรังสีเอ็กซ์	6
2.2 ระบบผลิก	8
2.3 ระบบของผลิก	12
2.4 การเสียบวนรังสีเอ็กซ์โดยอะตอมชีงส์ต์เรบงตัวเดียว แพรล้ำดับเบลกิล	12
2.5 การเสียบวนรังสีเอ็กซ์โดยผลิกผง	14
2.6 ความล้มเหลวระหว่างระบบห้องของระบบกับด้านของ เชลล์	15
2.7 การทำให้เกิดรังสีเอ็กซ์เอกสารคัตตี้วิริการเสียบวนรังสีเอ็กซ์ของผลิกเดียว	19
2.8 กล้องถ่ายภาพการเสียบวนรังสีเอ็กซ์ชั้นดีกิเนียร์เอกซ์	21
2.9 กล้องถ่ายภาพการเสียบวนรังสีเอ็กซ์ชั้นดีดีอบายเชื้อเรอร์	22
2.10 กล้องถ่ายภาพการเสียบวนรังสีเอ็กซ์ชั้นดีดีอบายเชื้อเรอร์	22
2.11 การหาผลักดันพารามิเตอร์ด้วยวิธีการอภิปรัปญ์เล้นโค้ง	24
2.11.1 ความคลาดเคลื่อนของมุม ๐ เมื่อจากความยาวของล่าร์ตัวอย่าง	26
2.11.2 ความคลาดเคลื่อนเมื่อจากตัวชี้มือหักเหของผลิก	28
2.11.3 ความคลาดเคลื่อนเมื่อจากภาระลับของพิลัม	28
2.11.4 ความคลาดเคลื่อนเมื่อจากล่าร์ตัวอย่าง เสื่อนไปจากจุดศูนย์กลางของกล้อง	29
2.11.5 การคูณรังสีเอ็กซ์โดยล่าร์ตัวอย่าง	31

สารบัญ (ต่อ)	หน้า
2.12 พิมพ์ปั้นวีกัลป์	34
2.13 การคำนวณแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์โดยใช้สสารมาตรฐานแก้ความคลาดเคลื่อน	38
2.14 วิธีการกำลังล่องน้อยสุด	39
2.15 วิธีการคำนวณแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ของโอลูเมิน	40
3 การเตรียมโลหะผลลัม $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$	44
3.1 ความรู้พื้นฐานในการเตรียมโลหะผลลัม $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$	44
3.1.1 ส่วนปติโดยทั่วไปของโลหะผลลัม	44
3.1.2 การสัมคุลของโลหะผลลัม	44
3.1.3 การใช้ความร้อนเพื่อกำจัดการเกิดแก่นในโลหะผลลัม	46
3.2 อุปกรณ์ในการเตรียมโลหะผลลัม $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$	46
3.3 การบรรจุล่ารลงในหลอดแก้วสูญญากาศ	46
3.3.1 การเตรียมหลอดแก้วภาชนะเพื่อบรรจุล่าร	46
3.3.2 การคำนวณส่วนผสมของโลหะผลลัม	47
3.3.3 การซึ่งและบรรจุล่ารลงในหลอดแก้วภาชนะ	51
3.4 ขั้นตอนในการหลอมและเผาโลหะผลลัม $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$	52
4 การเสียบเบนรังสีเอ็กซ์โดยผสกนช $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ และผลจากการวิเคราะห์ภาพถ่าย	57
4.1 การถ่ายภาพการเสียบเบนรังสีเอ็กซ์ที่อุณหภูมิห้องตัวยกล้อง กีเนียร์ เออกก์	57
4.1.1 อุปกรณ์ในการถ่ายภาพการเสียบเบนรังสีเอ็กซ์ของผสกนช	57
$Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$	
4.1.2 วิธีการถ่ายภาพการเสียบเบนรังสีเอ็กซ์ตัวยกล้อง กีเนียร์ เออกก์	57
4.2 การคำนวณแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ของโลหะผลลัมที่อุณหภูมิห้อง	58
4.2.1 สักษณะของเลนส์การลະท้อนบนผิวโลกที่ถ่ายภาพถ่ายการเสียบเบนรังสีเอ็กซ์จากกล้อง กีเนียร์ เออกก์	58
4.2.2 การคำนวณแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ของผสกนชในระบบคิวบิก	59
4.2.3 การคำนวณแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ของผสกนชในระบบรวมโบลีคัล	62

สารบัญ (ต่อ)	หน้า
4.3 แล็กกิลพารามิเตอร์ของ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ที่อุณหภูมิห้อง	65
4.4 การแปรผันของแล็กกิลพารามิเตอร์ a กับล่วงผลลัม	65
4.5 การแปรผันของแล็กกิลพารามิเตอร์ α กับปริมาณ $GeTe$ ในโลหะผลลัม	81
4.6 การแปรผันของ $\frac{\Delta V}{V_c}$ กับปริมาณ $GeTe$ ในล่วงผลลัม	92
5 การเสียบเบนรังสีเอ็กซ์โดยผลึกผง $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ที่อุณหภูมิ 28 ถึง $515^{\circ}C$	96
5.1 การถ่ายภาพการเสียบเบนรังสีเอ็กซ์ด้วยกล้อง เดอบาย เชื่อเรอร์นิคอุณหภูมิสูง	96
5.1.1 อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ	96
5.1.2 วิธีการถ่ายภาพ การเสียบเบนรังสีเอ็กซ์ที่อุณหภูมิสูง	96
5.2 การขยายตัวของผลึกซีลิโคนจากอุณหภูมิ 28 ถึง $620^{\circ}C$	97
5.3 การคำนวณแล็กกิลพารามิเตอร์ของ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ จากภาพถ่ายการเสียบ เบนรังสีเอ็กซ์ที่อุณหภูมิสูง	99
5.4 แล็กกิลพารามิเตอร์ของ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ระหว่างอุณหภูมิ 28 ถึง $515^{\circ}C$	105
5.5 การอุปสัมณฑลจากการทดสอบโดยชิดรัลไปเป็นระบบตัวบีบเมื่ออุณหภูมิสูงยืน	116
5.6 การขยายตัวของโลหะผลลัมจากอุณหภูมิ $28^{\circ}C$ จนกระทั่งเริ่มละลายเหลว	122
6 ลักษณะอภิปรายผลการทดลอง	130
เอกสารอ้างอิง	137
ภาคผนวก ก.	141
ภาคผนวก ข.	151
ภาคผนวก ค.	159
ประวัติผู้เขียน	176

รายการรูปประกอบ

หน้า

รูปที่ 1.1 การเรียงตัวของอะตอมแบบโครงสร้าง NaCl	1
รูปที่ 1.2 การบิดของแกนไปจากระบบเฟห์เซ่นเตอร์คิวบิกใน GeTe	2
รูปที่ 1.3 การแปรผันของ อัตโนม Ge ที่ขาดหายไปจากแล็กกิล์กับ $\frac{\Delta V}{V_C}$	4
รูปที่ 1.4 การแปรผันของแบบพลังงานกับส่วนผสานในโลหะผสาน $Pb_{1-x}Ge_xTe$	5
รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของหลอดก้าเม็ดรังสีเอ็กซ์	6
รูปที่ 2.2 การกระจายความเข้มของคลื่นรังสีเอ็กซ์	8
รูปที่ 2.3 สักษณะของแกนสามด้านแล็กกิล์และลูดแล็กกิล์ช่องว่างพิจารณาได้ว่าประกอบขึ้นด้วยหน่วยเซลล์	9
รูปที่ 2.4 โครงสร้าง 14 แบบของบรากเวส์	11
รูปที่ 2.5 ระนาบ 3 แบบในแล็กกิล์ 2 มิติ	12
รูปที่ 2.6 การลักษณะของรังสีเอ็กซ์โดยระนาบช่องห่างกันเป็นระยะ d	13
รูปที่ 2.7 ทางเดินของรังสีเอ็กซ์สิ่ยวนบนจากผสานไปยังฟลัมช่องสัดว่างในสักษณะของกล้อง เดอบายเช่อเรอร์	14
รูปที่ 2.8 (ก) ระนาบ $hk1$ ช่องแบ่งด้านกั้นสามของหน่วยเซลล์ (ข) ระนาบปริเวณลูดก้าเม็ดของ (ก) (ค) และ (ง) สามเหลี่ยม AOB และ SOC จากรูป (ข) ช่องแยกแยะเพื่อให้ลักษณะใน การคำนวณระยะ d	18
รูปที่ 2.9 การสืบยวบนของรังสีเอ็กซ์บางส่วน ช่องทำมุกกับระนาบของผสานลอดคล้องกับเรือนไขย ของแบรอกก์	19
รูปที่ 2.10 การโฟกัสของรังสีเอ็กซ์โดยผสานช่องที่ต่อ กับ บางส่วน และตัดให้โค้งแบบโอลแอนสัน	20
รูปที่ 2.11 วิธีการสัดว่างกล้องแบบก้าเมียร์เอกก์ช่องใช้รังสีเอ็กซ์เอกรังค์จากการสืบยวบน ของผสานเตี้ยๆ	21
รูปที่ 2.12 กล้องถ่ายภาพการสืบยวบนรังสีเอ็กซ์ชุดเดอบายเช่อเรอร์	23
รูปที่ 2.13 ความลามารถในการแยกของเล้นการลักษณะที่ต้องการกล้องชุดเดอบายเช่อเรอร์ และกล้อง ชุดเดอบายเช่อเรอร์	23
รูปที่ 2.14 ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพการสืบยวบนรังสีเอ็กซ์ที่อุณหภูมิสูงชุดเดอบายเช่อเรอร์	25
รูปที่ 2.15 วงจรไฟฟ้าช่องใช้กับกล้องถ่ายภาพอุณหภูมิสูง	26
รูปที่ 2.16 สักษณะของเล้นการลักษณะช่องเกิดจากความพยายามของล่าร์ตัวอย่าง	27

รูปที่ 2.17 เจ้าย่องยอบใบมีด จากการบรรจุพิล์มแบบแบรคเลย์และแบรรากก์ในกล้อง	28
เดอบายเซ่อเรอร์	
รูปที่ 2.18 ผลที่เมื่อต่อตัวแหน่งของเส้นการล่าสั้นท่อน วันสืบเนื่องมาจาก การเสื่อนของผลังจากตัวแหน่ง ศูนย์กลางของกล้อง	30
รูปที่ 2.19 แนวทางเดินของรังสีเอ็กซ์ผ่านภาคตัดขวางของล่าร์ตัวอย่าง และการกระจายความ เข้มของเส้นการล่าสั้นเนื่องมาจาก การถูกกลืนรังสีเอ็กซ์โดยล่าร์ตัวอย่าง	31
รูปที่ 2.20 การกระจายความเข้มของเส้นการล่าสั้น ซึ่งเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ แบบบานานคานและด้วยวิธีการไดเรคเล็ตrop ที่สัมประสิทธิ์การถูกกลืน มีช ต่างกัน	32
รูปที่ 2.21 ความแตกต่างของเส้นของเส้นของความเข้มซึ่งเกิดจากแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์แบบบานาน และแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์แบบจุด	33
รูปที่ 2.22 การเสื่อนตัวแหน่งของเส้นการล่าสั้นเนื่องจาก การเสื่อนของผลังจากตัวแหน่งศูนย์ กลางของกล้อง และการถูกกลืนรังสีเอ็กซ์	35
รูปที่ 2.23 การแปรผันของแลนก้าพารามิติเตอร์ a กับ พังก์ชัน $\cos^2\theta$ และ $\frac{1}{2}(\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta} + \frac{\cos^2\theta}{\theta})$	38
รูปที่ 3.1 แผนภาพการล้มคุณภาพความร้อนขั้นต่ำของโลหะผลลัมป์ประจำกลับด้วยโลหะล่อง ชนิด	45
รูปที่ 3.2 การเตรียมหลอดแก้วสำหรับบรรจุล่าร์	47
รูปที่ 3.3 แผนภาพแสดงล่วงผลลัมป์ของ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$	48
รูปที่ 3.4 ขั้นตอนในการบรรจุล่าร์ลงในหลอดแก้วควรทํา	52
รูปที่ 3.5 สักษะของฟิล์มภาพถ่ายการเส็บวabenรังสีเอ็กซ์จากโลหะผลลัมป์เข้าสู่ล้มคุณ เปรียบเทียบกับโลหะผลลัมป์ที่ยังไม่เข้าสู่ล้มคุณ	55
รูปที่ 3.6 (ก) เตายนาดใหญ่ ซึ่งใช้ในการหลอมและแอนนิลโลหะผลลัม (ข) เตายนาดเล็กซึ่งใช้ในการหลอมและแอนนิลโลหะผลลัม	56
รูปที่ 4.1 (ก) ฟิล์มภาพถ่ายการเส็บวabenรังสีเอ็กซ์ของผลัง $SnTe$ (ข) ฟิล์มภาพถ่ายการเส็บวabenรังสีเอ็กซ์ของผลัง $GeTe$	58
รูปที่ 4.2 กราฟซึ่งใช้ในการแก้ความคลาดเคลื่อนของระบบ $(S-SO)_{0.05}$	60
รูปที่ 4.3 หน่วยเซลล์ในระบบรวมโนบีตอร์ล และเอกซ์ก์โนบลส์สำหรับหลักแบบบอร์โนบีตอร์ล	65
รูปที่ 4.4 (ก) ฟิล์มภาพถ่ายการเส็บวabenรังสีเอ็กซ์ของโลหะผลลัม ตามแนวอัตราล่วง $1-x-y : x = 3:1$ ซึ่งล้มคุณ และมีเพลส์เก็บว	70

รายการรูปประกอบ (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 4.4 (ข) พลัมภาพถ่ายการเสียบเน้นรังสีเอ็กซ์ของโลหะผลม ตามแนวอัตราส่วน $1-x-y : x = 1:1$ ซึ่งล้มดุล และมีเฟลเตีย	71
รูปที่ 4.4 (ค) พลัมภาพถ่ายการเสียบเน้นรังสีเอ็กซ์ของโลหะผลม ตามแนวอัตราส่วน $1-x-y : x = 1:3$ ซึ่งล้มดุลและมีเฟลเตีย	72
รูปที่ 4.4 (ง) พลัมภาพถ่ายการเสียบเน้นรังสีเอ็กซ์ของโลหะผลม ตามแนวล่วงผ่าน $1-x-y = 0$ ซึ่งล้มดุลและมีเฟลเตีย	73
รูปที่ 4.5 พลัมภาพถ่ายการเสียบเน้นรังสีเอ็กซ์ของโลหะผลม ตามแนวล่วงผ่าน $x = 0$ ซึ่งพบว่ามี 2 เฟลที่ปริมาณเคียงล่วงของ GeTe หรือ $Y = 0.4, 0.6$ และ 0.8	74
รูปที่ 4.6 การแปรผันของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a กับปริมาณ SnTe และ PbTe	75
รูปที่ 4.7 การแปรผันของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a กับปริมาณ GeTe ที่อัตราส่วน $1-x-y : x = 3:1, 1:1, 1:3$ และ $1-x-y = 0$	77
รูปที่ 4.8 จุดซึ่งเกิดจากการลงจดค่าของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a เทียบกับปริมาณ GeTe	82
รูปที่ 4.9 (ก) การแปรผันของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a กับปริมาณ GeTe ที่ $1-x-y = 0$	85
รูปที่ 4.9 (ข) การแปรผันของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a กับปริมาณ GeTe ที่ $1-x-y : x = 1:3$	86
รูปที่ 4.9 (ค) การแปรผันของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a กับปริมาณ GeTe ที่ $1-x-y : x = 1:1$	87
รูปที่ 4.9 (ง) การแปรผันของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a กับปริมาณ GeTe ที่ $1-x-y : x = 3:1$	88
รูปที่ 4.9 (จ) การแปรผันของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a กับปริมาณ GeTe ที่ $x = 0$ ซึ่ง คำนวณจากข้อมูลของ วุลเลบ์และนิโโคสิก	89
รูปที่ 4.9 (ฉ) การแปรผันของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a กับปริมาณ GeTe ซึ่งคำนวณจาก ข้อมูลที่ $1-x-y : x = 3:1, 1:1, 1:3$ และ $1-x-y = 0$	90
รูปที่ 4.9 (ช) การแปรผันของแลบทิกิลพารามิเตอร์ a กับปริมาณ GeTe ซึ่งคำนวณจากข้อมูล ที่ $1-x-y : x = 3:1, 1:1, 1:3, 1-x-y = 0$ และจากข้อมูลของ วุลเลบ์ และนิโโคสิก ทางด้าน $x = 0$	91
รูปที่ 4.10 แผนภาพแสดงแนวเส้นแบ่งเฟลของโลหะผลม $\text{Pb}_{1-x-y}\text{Sn}_x\text{Ge}_y\text{Te}$	92
รูปที่ 4.11 การแปรผันของ $\frac{\Delta V}{V_c}$ กับปริมาณ GeTe ในโลหะผลม $\text{Pb}_{1-x-y}\text{Sn}_x\text{Ge}_y\text{Te}$	94
รูปที่ 5.1 การวัดผลสึกบนแท่นวัดผลสึกของกล้องถ่ายภาพการเสียบเน้นรังสีเอ็กซ์นิตอุณหภูมิสูง	97
รูปที่ 5.2 อุณหภูมิซึ่งลอดคล้องกับ ความต่างศักย์ไฟฟ้าจากเส้นลวดวัดอุณหภูมิ	98

รายการรูปประกอบ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 5.3 ผลลัพธ์การสืบฯ เบนรังสีเอ็กซ์ของผสานเชิงลึกของร่องถ่ายภาพการสืบฯ เบนรังสีเอ็กซ์ $CuK\alpha_1$ (1.5406 \AA^0) ที่อุณหภูมิ $95^\circ C$	102
รูปที่ 5.4 การอวิภาคเป็นโคนอง เพื่อหาค่าแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ a ของผสานเชิงลึกของ	103
รูปที่ 5.5 การขยายตัวของเชิงลึกของเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น	104
รูปที่ 5.6 กราฟสี่เหลี่ยมรับแก้ความคลาดเคลื่อนของ $\sin^2 \theta_{\text{obs}}$	108
รูปที่ 5.7 การสื่อสารของเลนส์การส่องห้องจากผสานในระบบรองโบส์ต์รัลไปเป็นผสานในระบบ คิวบิกเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ของโลหะผสม $Pb_{0.05}Sn_{0.15}Ge_{0.8}Te$	117
รูปที่ 5.8 การหาอุณหภูมิในการเปลี่ยนเฟลต์วิริการอวิภาคเป็นโคนองซึ่งได้จากการสูตรค่า ของ ΔD เทียบกับอุณหภูมิ	118
รูปที่ 5.9 การแปรผันของอุณหภูมิขณะเกิดการเปลี่ยนเฟลต์กับปริมาณ $GeTe$ ในล่วงผ่าน	121
รูปที่ 5.10 (ก) การขยายตัวของ $GeTe$ และการเปลี่ยนแปลงของแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ α จาก อุณหภูมิ 28 ถึง $500^\circ C$	123
รูปที่ 5.10 (ข) การขยายตัวของ $Pb_{0.05}Sn_{0.15}Ge_{0.8}Te$ และการเปลี่ยนแปลงของแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ α จากอุณหภูมิ 28 ถึง $475^\circ C$	124
รูปที่ 5.10 (ค) การขยายตัวของ $Pb_{0.1}Sn_{0.3}Ge_{0.6}Te$ และการเปลี่ยนแปลงของแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ α จากอุณหภูมิ 28 ถึง $350^\circ C$	125
รูปที่ 5.10 (ง) การขยายตัวของ $Pb_{0.15}Sn_{0.45}Ge_{0.4}Te$ และการเปลี่ยนแปลงของแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ α จากอุณหภูมิ 28 ถึง $380^\circ C$	126
รูปที่ 5.10 (จ) การขยายตัวของ $Pb_{0.175}Sn_{0.525}Ge_{0.3}Te$ และการเปลี่ยนแปลงของแลกเปลี่ยนพารามิเตอร์ α จากอุณหภูมิ 28 ถึง $420^\circ C$	127
รูปที่ 5.10 (ฉ) การขยายตัวของ $Pb_{0.2}Sn_{0.6}Ge_{0.2}Te$ จากอุณหภูมิ $28^\circ C$ ถึง $420^\circ C$	128
รูปที่ 5.10 (ช) การขยายตัวของ $Pb_{0.25}Sn_{0.75}Te$ จากอุณหภูมิ $28^\circ C$ ถึง $515^\circ C$	129

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
2.1 ค่าของความยาวคลื่น ของรังสีเอ็กซ์มิต K	8
2.2 ระบบผลึกและบริเวณส์แลทกิล	10
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของระนาบกับแลทกิลพารามิเตอร์	17
3.1 ปริมาณของโลหะ Pb, Sn, Ge และ Te ในส่วนผลลัพธ์ได้เตรียมยืน	49-50
3.2 อุณหภูมิสูตรท้ายและเวลาที่ใช้ในการ แอนนิลโลหะผลลัพธ์	53-54
4.1 ขั้นตอนในการคำนวณ $r \sin^2\theta$ จากตำแหน่ง เล้นการลະท้อนบนฟิล์ม ชี้งเกิดจาก การเสียบเบนรังสีเอ็กซ์ของ SnTe ตัวยกล้องยนิติกานีเบอร์เรอกก์	61
4.2 ขั้นตอนในการคำนวณ $r \sin^2\theta$ จากตำแหน่ง เล้นการลະท้อนบนฟิล์ม ชี้งเกิดจากการเสียบเบนรังสีเอ็กซ์ของ GeTe ตัวยกล้องยนิติกานีเบอร์เรอกก์	64
4.3(ก) แลทกิลพารามิเตอร์ของโลหะผลลัพธ์ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ตามแนวส่วนผลลัพธ์ $1-x-y=0$	66
4.3(ข) แลทกิลพารามิเตอร์ของโลหะผลลัพธ์ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ที่อัตราส่วน $1-x-y:x = 3:1$	67
4.3(ค) แลทกิลพารามิเตอร์ของโลหะผลลัพธ์ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ที่อัตราส่วน $1-x-y:x = 1:1$	68
4.3(ง) แลทกิลพารามิเตอร์ของโลหะผลลัพธ์ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ที่อัตราส่วน $1-x-y:x = 1:3$	69
4.4 แลทกิลพารามิเตอร์ของโลหะผลลัพธ์ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ตามแนวส่วนผลลัพธ์ $x = 0$ ชี้งเป็นผลของ วุลเลบ์และนิโคลสัน	79
4.5 แลทกิลพารามิเตอร์ของโลหะผลลัพธ์ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$ ตามแนวส่วนผลลัพธ์ $1-x-y = 0$ ชี้งเป็นผลของมาเซลล์กี แดร์ดูร์วัมงาน	80
4.6 สิ่งที่แสดงการแปลงของแลทกิลพารามิเตอร์ α กับปริมาณ GeTe ใน โลหะผลลัพธ์ $Pb_{1-x-y}Sn_xGe_yTe$	84
4.7 ค่าของ $\frac{\Delta V}{V_c}$ สำหรับโลหะผลลัพธ์ตามแนว $1-x-y = 0$ และ $1-x-y:x = 1:3, 3:1, 1:1$	95
5.1 ขั้นตอนในการคำนวณ θ จากเล้นการลະท้อนบนฟิล์มภาพถ่ายการเสียบเบนรังสีเอ็กซ์ของผลึกชิลล่อน ตัวยกล้องยนิติเดอบายเช่อเรอร์	100
5.2 ค่าของแลทกิลพารามิเตอร์ α คำนวณจากเล้นการลະท้อนที่มุม θ ต่าง ๆ กัน และค่าของ เนลสัน-ไรเลบ์ฟังก์ชัน ชี้งใช้ในการอภิภัปเล้นโน้ตเพื่อหาแลทกิลพารามิเตอร์	101

ของซิลิคอนที่อุณหภูมิห้อง	101
5.3 ขั้นตอนในการคำนวณมุม θ โดยใช้ข้อมูลจากการภาพถ่ายการเสี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ที่อุณหภูมิ 100°C ของ GeTe	106
5.4 ขั้นตอนการคำนวณ $\sin^2\theta_{\text{corr}}$ จากข้อมูลการเสี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของ GeTe ที่อุณหภูมิ 100°C	107
5.5(ก) แลกเกิลพารามิเตอร์ของ $\text{Pb}_{0.25}\text{Sn}_{0.75}\text{Te}$ ที่อุณหภูมิ 28°C ถึง 515°C	109
5.5(ข) แลกเกิลพารามิเตอร์ของ $\text{Pb}_{0.2}\text{Sn}_{0.6}\text{Ge}_{0.2}\text{Te}$ ที่อุณหภูมิ 28°C ถึง 420°C	110
5.5(ค) แลกเกิลพารามิเตอร์ของ $\text{Pb}_{0.175}\text{Sn}_{0.525}\text{Ge}_{0.3}\text{Te}$ ที่อุณหภูมิ 28°C ถึง 400°C	111
5.5(ง) แลกเกิลพารามิเตอร์ของ $\text{Pb}_{0.15}\text{Sn}_{0.45}\text{Ge}_{0.4}\text{Te}$ ที่อุณหภูมิ 28°C ถึง 380°C	112
5.5(จ) แลกเกิลพารามิเตอร์ของ $\text{Pb}_{0.1}\text{Sn}_{0.3}\text{Ge}_{0.6}\text{Te}$ ที่อุณหภูมิ 28°C ถึง 350°C	113
5.5(ฉ) แลกเกิลพารามิเตอร์ของ $\text{Pb}_{0.05}\text{Sn}_{0.15}\text{Ge}_{0.8}\text{Te}$ ที่อุณหภูมิ 28°C ถึง 475°C	114
5.5(ช) แลกเกิลพารามิเตอร์ของ GeTe ที่อุณหภูมิ 28°C ถึง 500°C	115
5.6 ระยะห่าง ระหว่างเส้นการลับห้อน 220 และ $\overline{2}20$ ของโลหะผลม $\text{Pb}_{1-x-y}\text{Sn}_x\text{Ge}_y$ ที่อุณหภูมิ 28°C ที่อุณหภูมิซึ่งเกิดการเปลี่ยนเฟลส์	119
5.7 อุณหภูมิซึ่ง เกิดการเปลี่ยนเฟลส์ของโลหะผลม $\text{Pb}_{1-x-y}\text{Sn}_x\text{Ge}_y\text{Te}$ ที่อัตราส่วน $1-x-y:x = 1:3$	120
6.1 การแปรผันของแลกเกิลพารามิเตอร์ a จากการทดลองสัตกลุ่มข้อมูลแบบต่างๆ กัน	135
6.2 การแปรผันของแลกเกิลพารามิเตอร์ a จากการทดลองสัตกลุ่มข้อมูลแบบต่างๆ กัน	136